

дырку на примесном уровне относительно глубоко под поверхностью Ферми. Электронное состояние вблизи  $\varepsilon_F$  является долгоживущим. Однако дырка должна быстро затухать, например, за счет электрон-электронных взаимодействий. Это затухание  $\Gamma_1$  по порядку величины равно  $\xi^2 / \varepsilon_F$  [6] где  $\xi$  — энергия частицы, отсчитанная от  $\varepsilon_F$ .

Для Al с примесями Cu [4] в поле  $H = 10^4$  Э получаем  $\Gamma_1/\Gamma = 70$ ,  $\omega_0 = 6.6$  эВ,  $\Delta\omega_0/\omega_0 = 0.5 \cdot 10^{-7}$  ( $n_i/n_e$ )<sup>2</sup>, а отношение величины максимума  $R[\omega_0(0)]$  (5) к вещественной части импеданса  $2\pi\nu/c\omega_p$  в отсутствие резонансного состояния равно  $2 \cdot 10^{-3}$ . Для оценок мы использовали  $F'$  в модели гауссова сепарабельного потенциала [7].

### Список литературы

- [1] Канер Э. А., Ермоляев А. М. // ЖЭТФ. 1987. Т. 92. № 6. С. 2245—2256.
- [2] Канер Э. А., Ермоляев А. М. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 4. С. 1100—1106.
- [3] Лифшиц И. М., Гредескул С. А., Пастур Л. А. Введение в теорию неупорядоченных систем. М., 1982. 360 с.
- [4] Цище П., Лемманн Г. Достижения электронной теории металлов: Пер. с нем. М., 1984. Т. 2. 664 с.
- [5] Капег Е. А., Skobov V. G. // Adv. Phys. 1968. V. 17. № 69. P. 605—747.
- [6] Гантмакер В. Ф., Левинсон И. Б. Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках. М., 1984. 352 с.
- [7] Каганов М. И., Кляма С. // ФТТ. 1978. Т. 20. № 8. С. 2360—2368.

Харьковский  
государственный университет

Поступило в Редакцию  
29 октября 1991 г.  
В окончательной редакции  
11 марта 1992 г.

УДК 537.311

© Физика твердого тела, том 34, № 7, 1992  
Solid State Physics, vol. 34, N 7, 1992

## КИНЕТИКА НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В SrTiO<sub>3</sub> В УСЛОВИЯХ ТРЕХФОТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Э. М. Шахвердиев

В недавно опубликованной работе [1] сообщается о впервые обнаруженном нелинейном поглощении и сверхбыстрой релаксации (19—126 пс) возбуждения в отожженных в восстановительной среде ( $T = 1000^\circ\text{C}$ ) кристаллах SrTiO<sub>3</sub> при облучении ультракороткими импульсами ( $t_p = 20$  пс) лазерного излучения ( $\lambda = 1.08$  мкм). Установлено, что при интенсивностях  $I \approx 10^{10}$  Вт/см<sup>2</sup> наблюдался спад пропускания образцов; при  $I \geq 10^{11}$  Вт/см<sup>2</sup> происходило оптическое разрушение поверхности кристаллов. Сходное поведение пропускания обнаружено и в неокрашенных кристаллах SrTiO<sub>3</sub> (в том же диапазоне интенсивностей). По мнению авторов [1], эти данные не исключают возможности возрастания вероятности трехфотонных переходов между валентной зоной и зоной проводимости (условие  $3\hbar\omega > E_g$  выполняется, так как энергия фотона  $\hbar\omega = 1.17$  эВ, ширина запрещенной зоны SrTiO<sub>3</sub>  $E_g = 3.2$  эВ).

В настоящей работе исследуется кинетика неравновесных носителей и люминесценции в беспримесных кристаллах SrTiO<sub>3</sub> с учетом процессов трехфотонного поглощения интенсивного излучения пикосекундной длительности [1], квадратичной рекомбинации, автолокализации электронов зоны проводимости [2] и

делокализации носителей лазерным импульсом (нестационарная задача). С учетом экспериментальных данных [1] оценен коэффициент трехфотонного поглощения  $\alpha_{(3)}$ .

Запишем систему кинетических уравнений в следующей форме:

$$\frac{dn_f}{dt} = \sigma^{(3)} n_v I^3 - \frac{n_f}{\tau_s} + \sigma^{(s)} I n_s,$$

$$\frac{dn_b}{dt} = \sigma^{(3)} n_v I^3 - \sigma v n_s n_b,$$

$$\frac{dn_s}{dt} = \frac{n_f}{\tau_s} - \sigma^{(s)} I n_s - \sigma v n_s n_b,$$

$$n_v(t) = n_v(0) - n_b \approx n_v(0), \quad (1)$$

где  $n_f$ ,  $n_b$ ,  $n_s$  — концентрация соответственно электронов зоны проводимости, дырок, автолокализованных электронов;  $I$  — интенсивность лазерного излучения;  $n_v$  — концентрация валентных электронов;  $v$  — скорость дырок;  $\sigma$  — сечение захвата дырки автолокализованным электроном;  $\sigma^{(3)}$  — сечение трехфотонной ионизации валентных электронов;  $\tau_s$  — время автолокализации электронов зоны проводимости;  $\sigma^{(s)}$  — сечение делокализации электронов. Начальные условия нулевые. Из условия электронейтральности следует, что  $n_b = n_f + n_s$ . Обозначим  $I_0 = (\sigma^{(3)} n_v \sigma v)^{-1/3} \tau_s^{-2/3}$  интенсивность, при которой примерно равны времена автолокализации электронов и квадратичной рекомбинации. При разумных значениях физических величин и  $\alpha_{(3)} = 2 \cdot 10^{-21} \text{ см}^3/\text{Вт}^2$  [1],  $I_0 \approx 10^{10} \text{ Вт}/\text{см}^2$  (см. ниже), т. е. в интересующей нас области интенсивностей,  $I \geq I_0$  (коэффициент трехфотонного поглощения в [1] был определен из наилучшего совпадения экспериментальных и расчетных (численных) кривых пропускания). При решении системы (1) следуем методу, описанному в [3] и примененному в работах [4, 5]. Малым параметром задачи считаем  $I_0^{1-1} < 1$ . Ограничимся случаем импульса прямоугольной формы.

В нулевом приближении асимптотическое представление решения имеет вид

$$n_b = (\sigma^{(3)} n_v)^{1/2} (\sigma v)^{-1/2} I^{3/2} [\operatorname{th}((\sigma^{(3)} n_v \sigma v I^{3/2})^{1/2} t) - 1] + K(t),$$

$$n_f = K(t) - I^3 \sigma^{(3)} n_v (\sigma v)^{-1} K^{-1}(t). \quad (2)$$

Здесь  $K(t)$  — решение уравнения

$$(K^2 \sigma \tau_s + \sigma^{(3)} n_v I^3 \tau_s) \frac{dK}{dt} = - K^3 \sigma v + K^2 \sigma^{(3)} n_v I^3 \sigma v \tau_s + K \sigma^{(3)} n_v I^3 (1 + \sigma^{(s)} I \tau_s), \quad (3)$$

которое описывает переход системы из состояния

$$K(0) = (\sigma^{(3)} n_v)^{1/2} (\sigma v)^{-1/2} I^{3/2}$$

в стационарное состояние  $n_b^\infty$  (мы здесь не выписываем  $n_b^\infty$ , поскольку, как показывают оценки, стационарное решение системы (1) за пикосекундные времена не достигается).

Анализ полученных формул показывает, что на начальной стадии возбуждения, т. е. при  $(\sigma^{(3)} n_s \sigma v I^{3/2})^{1/2} t \ll 1$ , в кинетике носителей основную роль играет трехфотонная ионизация валентных электронов; при этом  $n_h \sim I^3$  (согласно [2]), фотопроводимость  $\text{SrTiO}_3$  определяется дырками). При временах  $(\sigma^{(3)} n_s \sigma v I^{3/2})^{1/2} t \geq 1$  существенной становится квадратичная рекомбинация в условиях трехфотонного возбуждения носителей; при этом  $n_h \sim I^{3/2}$ . Согласно [5], суммарная интенсивность фотолюминесценции  $L \sim n_h^2$  (речь идет об излучательной рекомбинации как свободных, так и автолокализованных электронов с дырками), т. е. зависимости  $n_h(I)$ ,  $L(I)$  могут содержать два характерных нелинейных участка. Не исключено, что указанные зависимости  $n_h(I)$  могут быть обусловлены ступенчатыми переходами носителей через примесные уровни в запрещенной зоне кристалла. В связи с этим представляется весьма важным тщательное экспериментальное исследование указанных зависимостей, зависимости поглощенной энергии от  $I$  при различных длительностях и диапазонах изменения интенсивности лазерного излучения.

В заключение оценим коэффициент трехфотонного поглощения. Соотношение  $I_0 = (\sigma^{(3)} n_s \sigma v)^{-1/3} \tau_s^{-2/3}$  при известной  $I_0$ , когда существенными становятся трехфотонные процессы, можно использовать для оценки  $\sigma^{(3)}$ . Полагая в соответствии с результатами работы [1]  $I_0 \approx 10^{10} \text{ Вт}/\text{см}^2$  при разумных значениях физических величин:  $n_v \approx 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ,  $\sigma = 10^{-12} \text{ см}^2$ ,  $v \approx 10^7 \text{ см}/\text{с}$ ,  $\tau_s = 10^{-12} \text{ с}$ , получим  $\sigma^{(3)} = 10^{-76} \text{ см}^6 \cdot \text{с}^2$ . В пересчете на  $\alpha_{(3)} = \sigma^{(3)} n_v (\hbar \omega)^{-2}$  это даст  $\alpha_{(3)} \approx 10^{-21} \text{ см}^3/\text{Вт}^2$ . Видно, что согласие с результатом работы [1] вполне удовлетворительное.

Однако в связи с вышеприведенной оценкой  $\sigma^{(3)}$  необходимо отметить следующее. Поскольку абсолютные значения интенсивностей, при которых существенными становятся нелинейности столь высокого порядка, обычно бывают весьма неточны и, кроме этого, значения ряда параметров, используемые при оценке  $\sigma^{(3)}$ , точно не известны (следует сказать, что в литературе широко дискутируется сама возможность автолокализации электронов в кристаллах  $\text{SrTiO}_3$  [2], а сечение рекомбинации свободных носителей обычно весьма сильно отличается от сечения захвата дырки автолокализованным электроном  $\sigma$ ) и могут довольно значительно изменяться от образца к образцу, то полученные здесь расчетные данные для  $\sigma^{(3)}$  носят оценочный характер.

С учетом вышесказанного ставится весьма актуальным углубленное теоретическое и экспериментальное исследование фотопроводимости, электропроводности, фотолюминесценции в  $\text{SrTiO}_3$  при облучении этих кристаллов лазерным излучением ультракороткой длительности и сверхвысокой интенсивности.

### Список литературы

- [1] Михайлов В. П., Кулешов Н. В., Коневский В. С., Кривоносов Е. В., Прокошин П. В., Юмашев К. В. // Тез. докл. XIV Междунар. конф. по когерентной и линейной оптике КИНО-91. Л., 1991. С. 36—37.
- [2] Leonelli R., Brebner J. L. // Phys. Rev. B. 1986. V. 33. N 12. P. 8649—8656.
- [3] Тихонов А. Н., Васильева А. Б., Свешников А. Г. Дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1985. 230 с.
- [4] Гарнов С. В., Епифанов А. С., Климентов С. М., Панов А. А., Шахвердиев Э. М. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 5. С. 1—7.
- [5] Шахвердиев Э. М. // ФТТ. 1992. Т. 34. № 2. С. 603—610.

Бакинский  
государственный университет

Поступило в Редакцию  
10 декабря 1991 г.

В окончательной редакции  
11 марта 1992 г.